

TESIS

**Klasifikasi dengan *Support Vector Machine* pada Hasil Pemisahan
Artifak Mata pada Data EEG dengan Metode *Independent
Component Analysis***

*Support Vector Machine Classification for Eye Artefacts Removal in
EEG Data Seperated with Independent Component Analysis Method*



Oleh:

Deny Rahmaliano

16/403671/PPA/05188

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

2019